Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/807,462	DEWAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Daniel St.Cyr	2876	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
235	375	10/23/2005	DS			
		,				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			,	
	<u> </u>			

(INCLUDIN	ARCH NOTES  SEARCH STRATEG	iY)
	DATE	EXMR
East	10/23/2005	5 DS
<del></del>		
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·